Приложение № 1

**Перечень объектов приборной базы ИНХ СО РАН**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование оборудования | Комната (корпус) | Ответственное лицо | Контакты |
|  | Атомно-силовой микроскоп (зондовая нанолаборатория) Интегра ПРИМА II | 211(2) | Булавченко Александр Ивановичд.х.н., г.н.с. | bulavch@niic.nsc.ruтел. +7(383)330-8248 |
|  | Модульный спектрофлуориметр HORIBA FluoroLog-3 | 112(2) | Надолинный Владимир Акимовичд.ф.-м.н., г.н.с. | spectr@niic.nsc.ruтел. +7(383)330-9515 |
|  | Монокристальный рентгеновский дифрактометр Bruker D8 VENTURE | 201(1) | Громилов Сергей Александровичд.ф.-м.н., г.н.с. | grom@niic.nsc.ruтел. +7(383)330-9466 |
|  | Рентгенофотоэлектронный спектрометр FleXPS(SPECS)  | 224(1) | Асанов Игорь Петровичк.ф.-м.н., с.н.с. | asan@niic.nsc.ruтел. +7(383)316-5341 |
|  | Порошковый дифрактометр Bruker D8 ADVANCE | 220(1) | Громилов Сергей Александровичд.ф.-м.н., г.н.с. | grom@niic.nsc.ruтел. +7(383)330-9466 |
|  | Система для проведения измерений с магнитным полем 9 Тл (CFMS) (Cryogenics)  | 109(3) | Пищур Денис Петровичк.ф.-м.н., с.н.с. | denispishchur@yandex.ru |
|  | Сканирующий электронный микроскоп Melytek SM-50 (SEM5000) | 237(2) | Максимовский Евгений Анатольевичк.х.н., с.н.с. | eugene@niic.nsc.ru |
|  | Рентгеновский порошковый дифрактометр (TD-3700) | 202(1) | Корольков Илья Викторовичк.х.н., н.с. | korolkov@ niic.nsc.ru |
|  | Оптико-спектральный анализатор (КР-спектрометр) | 211(2) | Булавченко Александр Ивановичд.х.н., г.н.с. | bulavch@niic.nsc.ruтел. +7(383)330-8248 |

Заместитель директора по научной работе

д.х.н. К.А. Брылев